

浙江省半导体行业协会文件

浙半发〔2025〕2号

浙江省半导体行业协会

关于批准发布《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》

团体标准的公告

根据《浙江省半导体行业协会团体标准管理办法》及相关文件要求，经评审专家审核通过，现批准发布《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》团体标准，标准号为 T/ZJBDT 001-2025。

该项标准于 2025 年 1 月 10 日发布，自 2025 年 1 月 10 日起实施。

现予以公告。

附件一：《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》团体标准（第一部分）

附件二：《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》团体标准（第二部分）

附件三：《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》团体标准（第三部分）

附件四：《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》团体标准（第四部分）

浙江省半导体行业协会

2025 年 1 月 10 日